

『画像処理とセンシング技術』

目 次

1. 講 演

「Hyper-D CCDおよび周辺技術」-----1

松下電子工業（株）京都研究所 松田祐二氏

松下電器産業（株）中央研究所 菰淵寛仁氏

2. 研究発表

「ロバストな画像比較手法の開発」-----9

香川大学 秦清治氏 上原久美氏

（株）ヒューテック 花房秀行氏

3. 事例紹介

「超精密 2 次元座標測定機 SMIC-800」-----15

（株）ソキア技術本部第 2 開発部 折井悟氏

4. ワーキンググループ報告

「会員相互の共同研究に関するテーマ調査」-----18

WG 6 主査 東京農工大学 金子俊一氏

次回研究会案内-----28